

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2007 Г.

Техническая политика

Сценарии организации цифровых трактов для ВЧ-связи по высоковольтным линиям электропередачи. Курицын Е. М., Пантелеев В. В.

Выполнение программы развития в Украине техники и технологий сверхвысоких частот. Луговский В. В., Николаенко Ю. Е., Ларкин С. Ю.

Опыт разработки синтезаторов частот для современных радиолокационных систем. Хитровский В. А., Бугай В. М., Сидько В. И.

Проблемы и задачи развития технологий микроэлектроники в Украине. Переvertailo B. L.

Состояние и тенденции развития волноводных излучателей на основе соединений A_3B_5 . Каримов А. В.

Проблемы применения аппаратурных средств для экологического мониторинга техногенных электромагнитных полей. Грудзинский Э. М., Дуб П. Б., Ничога В. А., Самсонюк О. В.

Еще раз о развитии солнечной энергетики и рынке кремниевого сырья в 2007—2010 гг. Наумов А. В.

Электронные средства: исследования, разработки

Эволюционное моделирование как метод решения задач оптимального проектирования несущих конструкций РЭС. Бырка Р. В.

Моделирование зонда с запирающим потенциалом в проектировании устройств телеметрии и управления. Николаенко В. М., Николаенко О. В., Венедиктов А. Ю.

Тестер терапевта. Скубилин М. Д.

Проектирование сумматоров в среде Active-HDL с предварительным анализом характеристик. Паулин О. Н., Шало Ф. С., Синегуб Н. И., Полещук С. О.

Проектирование реконфигурируемых систем на ПЛИС. Палагин А. В., Опанасенко В. Н., Лисовый А. Н.

Многоканальное высокоточное устройство управления нейрочипом. Костенко В. Л., Жаровцев С. О.

Распознавание зрительных образов на основе топологической обработки информации. Демёхин В. В., Данилов В. В.

Коррекция оптических эффектов близости при проектировании микросхем. Родионов И. А., Макарчук В. В.

Трехкоординатный пьезокерамический сканер на биморфных пьезо-элементах для зондового наномикроскопа. Шарапов В. М., Гуржий А. Н., Филимонов С. А.

Электронные приборы на основе полуизоляторов. Стәafeев В. И.

Датчики ускорений и силы инерции и тяготения. Голуб В. С.

Экспериментальное исследование двойной дифракции электромагнитной волны на облучаемом объекте. Володин И. А., Косякин В. Н., Сергеев В. И., Фёдорова З. Н., Чаплыгин А. А., Чигарев Б. Н.

Тонкопленочные элементы кремниевых диодов Шоттки для высокотемпературного микромонтажа. Баранов В. В., Соловьев Я. А., Кошков Г. В.

5

Расчет электромагнитного поля в электронных модулях с использованием интеграла Зоммерфельда. Конников И. А.

5

Прогнозирование напряжения отсечки ионно-имплантированных полевых транзисторов с барьером Шоттки на GaAs. Горев Н. Б., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н.

6

Методы формирования заданных коммутационных состояний сложных многоканальных систем и сетей. Николаенко В. М., Березовский С. А., Николаенко О. В.

6

Техника сверхвысоких частот

Входное устройство для РЛС с защитой от мощного сигнала. Яковлев И. В., Демьяненко Ю. А., Санкин В. А., Чижма Н. М.

1

Когерентный приемопередатчик Ка-диапазона для мобильных РЛС среднего радиуса действия. Хитровский В. А., Бугай В. М., Коржик О. А.

2

Транзисторные антенны-автогенераторы СВЧ-диапазона. Прудиус И. Н., Голинский В. Д., Сторож В. Г.

2

Распространение СВЧ ультразвуковых объемных волн в устройствах на кристаллах ниобата лития. Винник Д. М., Вороняк Т. И.

2

Волноводно-микрополосковый переход 8-миллиметрового диапазона длин волн. Яковлев И. В.

2

Волноводный делитель 10-миллиметрового диапазона длин волн с связанными выходами. Яковлев И. В., Демьяненко Ю. А.

2

Особенности расчета дискретных СВЧ-фазовращателей с переключаемыми каналами. Оборжицкий В. И., Гонтар В. Д.

2

Диоды Ганна из GaAs с катодным контактом, инжектирующим горячие электроны. Иванов В. Н., Ковтонюк В. М., Николаенко Ю. Е.

2

Полупроводниковый генератор миллиметрового диапазона на запредельном волноводе. Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И., Лукаш В. С.

2

Унифицированный возбудитель-синтезатор частот для комплексов постановки прицельных помех радиосвязи. Хитровский В. А., Бугай В. М., Шульгач О. В., Сахарин В. Г., Софиюк А. А.

2

Компенсация фазовой ошибки в излучателях СВЧ-волн с помощью импедансной структуры. Карпенко А. А., Лепих Я. И.

2

Применение генетического алгоритма в задачах допускового синтеза микрополосковых устройств. Крищук В. Н., Карпуков Л. М., Шило Г. Н., Фарафонов А. Ю., Артюшенко Б. А.

5

СВЧ-электроника — перспективы в космической энергетике. Ванке В. А.

6

БИБЛИОГРАФИЯ

Метод расчета многоканальных лучевых переключателей с согласующим отрезком на входе. Оборжицкий В. И.

Энергетическая электроника

Управление многофазным импульсным преобразователем постоянного напряжения с гранично-разрывным режимом функционирования. Гунченко Ю. А.

Магний-воздушный первичный источник тока. Короленко С. Д., Макордэй Ф. В., Коноваленко Л. Д., Барба И. Н., Короленко Л. И.

Сенсорэлектроника

Моделирование энергетической зависимости чувствительности CdTe (CdZnTe) детекторов гаммаизлучения. Захарченко А. А., Наконечный Д. В., Шляхов И. Н., Рыбка А. В., Кутний В. Е., Хажмуратов М. А.

«Электронный нос» на основе матрицы элементарных полупроводниковых резистивных сенсоров. Алтухов А. А., Митягин А. Ю., Шустров А. В.

Оптический датчик температуры на основе нанокристаллической пленки SiC. Лопин А. В., Семёнов А. В., Пузиков В. М.

Поверхностно-барьерные структуры для ультрафиолетовых сенсоров пламени. Бобренко Ю. Н., Шереметова Г. И., Семикина Т. В., Ярошенко Н. В.

Расчет коэффициента преобразования кондуктометрического датчика биосенсора. Михаль А. А., Рубанчук М. П.

Первичные преобразователи давления криогенных жидкостей. Дружинин А. А., Марьядова И. И., Кутраков А. П., Павловский И. В.

Функциональная микро- и наноэлектроника

Воздействие импульсов прямого тока на время жизни неосновных носителей заряда в p^+ - n -диоде. Кушниренко В. В., Нинидзе Г. К., Павлюк С. П., Савицкий С. М., Третяк О. В.

Зависимость сопротивления металлических квантовых проводов от температуры. Обухов И. А.

Анизотропная термоэлектрическая матрица для регистрации излучения. Ащеулов А. А.

Новые возможности фотоэлектрического метода определения высоты барьера в структурах Au- n -GaAs. Мелебаев Д., Мелебаева Г. Д., Рудь Ю. В., Рудь В. Ю.

Методика определения эффективной площади фоточувствительного элемента фотодиода. Бутенко В. К., Докторович И. В., Годованюк В. Н., Рюхтин В. В., Юрьев В. Г.

Поверхностные нанообразования при окислении слоистых кристаллов SnS₂. Катеринчук В. Н., Ковалюк М. З., Литвин О. С.

Формирование прозрачных омических контактов к p -GaN для светоизлучающих диодов. Босый В. И., Данилов Н. Г., Кохан В. П., Новицкий В. А., Семашко Е. М., Ткаченко В. В., Шпоняк Т. А.

Особенности фотоэлектрических характеристик фотоэлектропреобразовательных структур. Карапов А. В., Ёдгорова Д. М., Гиясова Ф. А., Азимов Т. М., Бузруков У. М., Якубов А. А.

Алмазные фотоприемники ультрафиолетового диапазона. Алтухов А. А., Митягин А. Ю., Горохов Е. В., Фещенко В. С., Талипов Н. Х.

Структура Te-CdTe со свойством электронного переключения с памятью. Байдуллаева А., Борщ В. В., Велещук В. П., Власенко А. И., Даулетмуратов Б. К., Левицкий С. Н., Мозоль П. Е.

Гетеропереход на основе кристалла FeIn₂Se₄, полученного методом Бриджмена. Ковалюк З. Д., Катеринчук В. Н., Нетяга В. В., Заслонкин А. В.

Изменение сопротивления силовых диодов под действием импульсов ударного тока. Павлюк С. П., Савицкий С. М., Солтис Р. Б., Тищенко И. Ю.

Обеспечение тепловых режимов

Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока. Батуркин В. М., Николаенко Ю. Е., Галяутдинов Д. М., Владимиров И. Т.

Использование адиабатического размагничивания парамагнитного вещества в конденсаторе тепловой трубы. Механцев Е. Б., Замков Е. Т., Палий А. В.

Исследование процессов теплообмена в коллекторных термосифонах коммутационных плат высокой степени интеграции. Николаенко Ю. Е., Цыганский А. А.

Бесконтактный тепловой контроль электронно-вычислительных средств. Панфилова С. П., Владислав А. И., Гриднев В. Н., Черевинский А. С.

Технологические процессы и оборудование

Получение поверхностно-барьерных структур на основе четырехкомпонентных твердых растворов A⁴B⁶. Ткачук А. И., Царенко О. Н., Рябец С. И., Ткачук И. Ю., Ковалёв Ю. Г.

Технологии изготовления фотонных кристаллов. Березянский Б. М.

Повышение качества изделий электронной техники путем моделирования стадий их производства. Шестакова Т. В.

Комбинированный способ выращивания эпитаксиальных слоев по-полупроводниковых соединений A³B⁵. Ёдгорова Д. М., Каримов А. В., Гиясова Ф. А., Сайдова Р. А.

Автоматизированный спектрометр глубоких уровней для исследования полупроводниковых структур. Бойко Ю. В., Кузнецов Г. В., Савицкий С. М., Третяк О. В.

Позиционирование изображений фотоШаблонов в системах автоматизированного оптического контроля. Крылов В. Н., Щербакова Г. Ю., Козина Ю. Ю.

Моделирование технологии изготовления субмикронных КМОП СБИС с помощью систем TCAD. Глушко А. А., Родионов И. А., Макарчук В. В.

Установка для экспресс-контроля глубины охлаждения термоэлек-трических микромодулей Пельтье. Ащеулов А. А., Величук Д. Д., Романюк И. С.

БИБЛИОГРАФИЯ

Вычисление дифракционной составляющей глубины резко изображаемого пространства в оптическом микроскопе. Боровицкий В. Н.

Сравнительный анализ технологий изготовления кремниевых схем считывания информации с ИК-фотодиодов. Рева В. П., Коринец С. В., Писаренко Л. А., Духнин С. Е., Барсукова Н. А.

Технология изготовления автоэмиссионных кремниевых катодов субмикронных размеров. Дружинин А. А., Голота В. И., Когут И. Т.

Направленная кристаллизация силицидных пленок на кремниевой подложке. Белоусов И. В.

Ультразвуковая очистка оптико-механических систем. Томаль В. С.

Формированиеnanoструктурированных пленок иридия и поликластерного алмаза. Белянин А. Ф., Паль А. Ф., Самойлович М. И., Суэтин Н. В., Дзбановский Н. Н., Митин В. С., Пащенко П. В., Тимофеев М. А.

Оптимизация распределения концентрации носителей по толщине эпитаксиальных слоев. Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Сайдова Р. А., Гиясова Ф. А., Хайдаров Ш. А.

Материалы электроники

Модель для определения интегрального показателя качества экранирующих радиоматериалов. Демьянчук Б. А.

Свойства эпитаксиальных слоев GaAs, легированных редкоземельными элементами. Круковский С. И., Сыворотка Н. Я.

Применение бессвинцового стекла в толстопленочных терморезистивных материалах. Вакив Н. М., Гадзаман И. В., Мруз О. Я., Немеш В. Г.

Устройство для бесконтактного измерения электропроводности полупроводников. Ащеулов А. А., Бучковский И. А., Романюк И. С.

Строение и высокотемпературная сверхпроводимость пленок $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_y$. Самойлович М. И., Белянин А. Ф., Илюшечкин А. Ю.

Синтез ферромагнитных оксидов — наполнителей радиоматериалов. Демьянчук Б. А., Полищук В. Е.

Метрология. Стандартизация

Опыт применения европейского стандарта PSS-49 при разработке тепловых труб для терморегулирования микроспутника Bird. Батуркин В. М.

Пять начальных шагов к внедрению стандарта ISO-9001. Рудковский В. Н., Пик В. Н.

Оформление конструкторской документации на печатные платы в условиях автоматизированного проектирования и подготовки производства. Ефименко А. А., Васильева Л. П., Ткаченко О. Р.

Метрологические характеристики яркомера "Тензор-28". Фодчук И. М., Докторович И. В., Годованюк В. Н., Бутенко В. К., Юрьев В. Г.

К истории науки и техники

Школа А. Ф. Иоффе как пример единства науки, образования и производства. Усанов Д. А.

Библиография

Указатель статей, опубликованных в 2006 г.

НОВЫЕ КНИГИ

Кечиев Л. Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры. — М.: Группа ИДТ, 2007. — 616 с.

Впервые в отечественной литературе рассматривается полный комплекс вопросов проектирования печатных плат для быстродействующей цифровой аппаратуры. Даётся характеристика современной и перспективной элементной базы, рассматриваются электрофизические параметры печатных плат и линий передач в их составе. Большое внимание уделено методам анализа помех в цифровых узлах. Отдельно рассмотрен один из важнейших вопросов — проектирование шин питания и заземления в составе плат. Детально представлен материал по проектированию дифференциальных пар, которые все шире применяются в печатных платах. Излучения от печатных плат и их восприимчивость к электромагнитным помехам рассмотрены в контексте электромагнитной совместимости, базовые сведения о которой необходимы каждому разработчику. В завершение рассматриваются некоторые аспекты САПР печатных плат, применение которых важно для создания быстродействующих печатных узлов, а также влияние технологии на конечные показатели плат.

Изложение материала ориентировано на инженерную аудиторию, иллюстрируется многочисленными практическими примерами и сопровождается конкретными рекомендациями и правилами проектирования.

Книгу можно рассматривать как развернутый справочник. Она может быть полезна разработчикам печатных плат, студентам и аспирантам соответствующих специальностей, а также её можно рекомендовать в качестве учебного пособия в системе повышения квалификации и профессионального мастерства.

Издание книги одобрено Гильдией профессиональных технologов приборостроения.

НОВЫЕ КНИГИ

